

DF30SC3ML

30V 30A

## 特長

- SMD
- 低 $V_F=0.45V$
- PRRSMアバランシエ保証
- 小型大電流量

## Feature

- SMD
- Low  $V_F=0.45V$
- PRRSM Rating
- High  $I_o$  Rating・Small-PKG

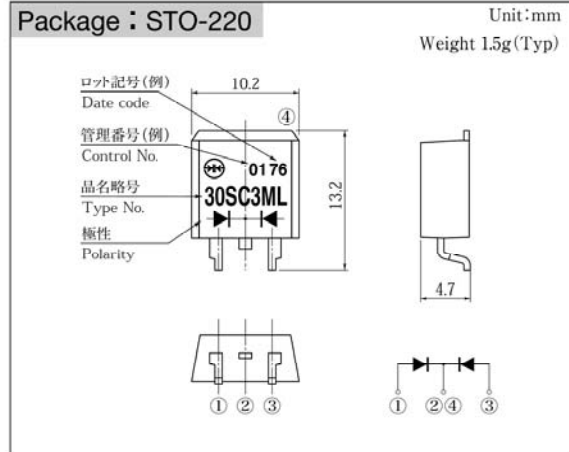
## 用途

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- 家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器

## Main Use

- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

## ■外観図 OUTLINE



## ■定格表 RATINGS

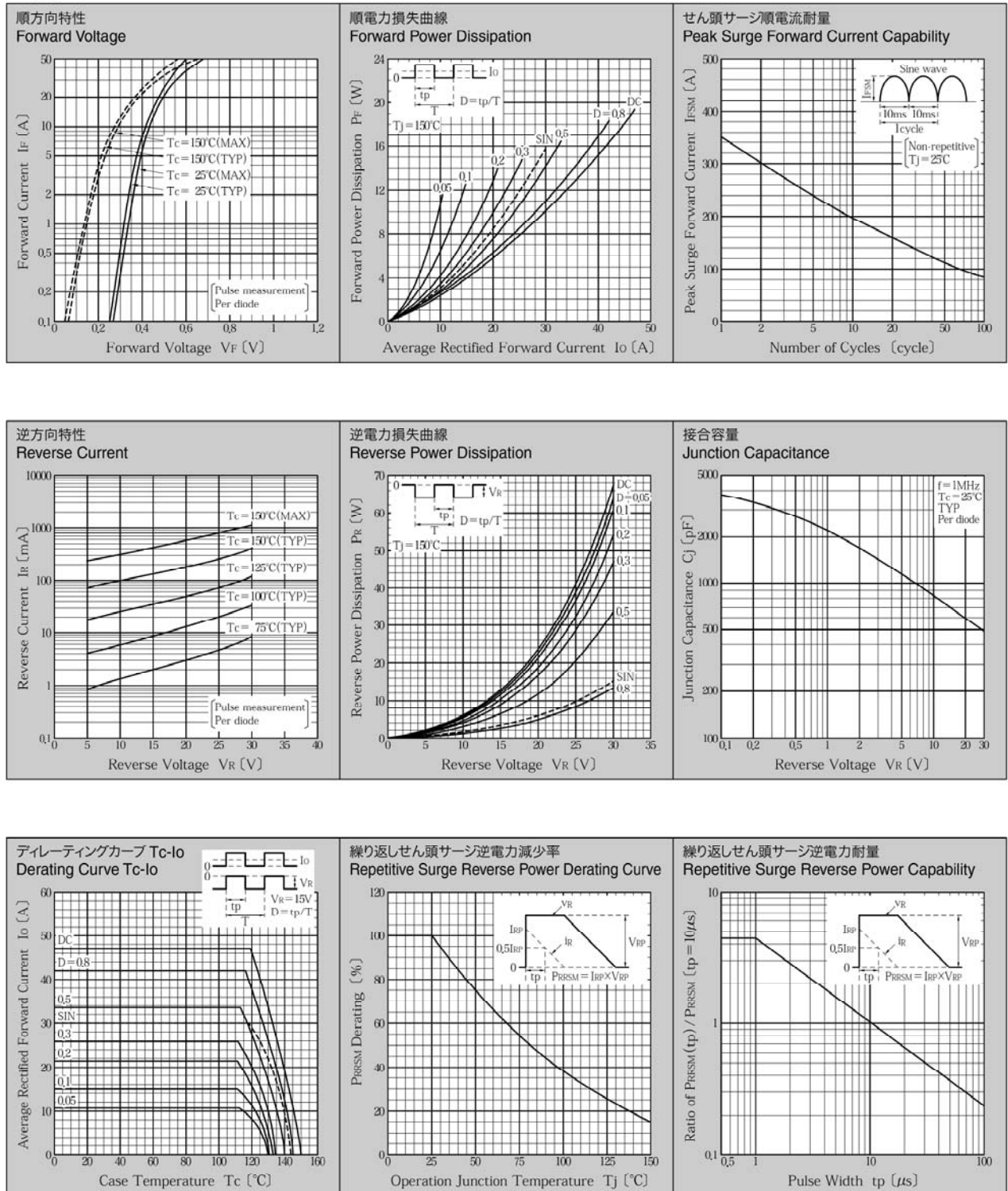
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_c = 25^\circ C$ )

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF30SC3ML	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$			-55~150	$^\circ C$
接合部温度 Operation Junction Temperature	$T_j$			150	$^\circ C$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	$V_{RM}$			30	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	$V_{RRSM}$	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		35	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	$I_o$	50Hz正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値 $I_o/2$ , $T_c = 119^\circ C$ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode $I_o/2$ , $T_c = 119^\circ C$		30	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ C$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ C$		350	A
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	$P_{RRSM}$	パルス幅10 $\mu s$ , 1素子当り, $T_j = 25^\circ C$ Pulse width 10 $\mu s$ , Per diode, $T_j = 25^\circ C$		1000	W

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_c = 25^\circ C$ )

順電圧 Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 12.5A$ , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.45	V
		$I_F = 15A$ , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.48	
逆電流 Reverse Current	$I_R$	$V_R = V_{RM}$ , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 10	mA
接合容量 Junction Capacitance	$C_j$	$f = 1MHz$ , $V_R = 10V$ , 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 820	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{jc}$	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 1.6	$^\circ C/W$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine waveは50Hzで測定しています。  
 \* 50Hz sine wave is used for measurements.  
 \* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。  
 Typical is a statistical average of the device's ability.  
 \* Semiconductor products generally have characteristic variation.  
 Typical is a statistical average of the device's ability.